ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՅԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈԻԼՏԵՏ

Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն

«ԹՎԱՅԻՆ ԱՆԱԼԻ2 ԵՎ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ՄԱՆՎԵԼԻ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԹԵՉ

ՏՐԱՆՍՖԵՐԱՅԻՆ ՈԻՍՈԻՑՄԱՆ ՈՐՈՇԱԿԻ ՄԵԹՈԴԻ ԸՆԴՅԱՆՐԱՑՄԱՆ ՍԽԱԼԱՆՔԻ ԳՆԱՅԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությամբ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի մագիստրոսի որակավորման աստիճանի հայցման համար

Ուսանող՝ ———	ստորագրություն	— Մինասյան Գ.Մ.		
Գիտական ղեկավար՝	ֆիզմաթ. գիտություննել	րի թեկնածու		
-	ստորագրություն	——— Դա ևոյա և ጓ. Է.		
«Թույլատրել պաշտպ	աևության»			
Ամբիոնի վարիչ` ֆիկ	լմաթ. գիտությունների դո	ոկտոր, պրոֆեսոր		
	ստորագրություն	—— - Յակոբյան Յու.Ռ.		
31 մայիսի 2019 թ.				

Յամառոտագիր

Sրшնսֆերшյին ուսուցման որոշակի մեթոդի ընդհանրացման սխալшնքի գնահատման մասին
Об Оценке Ошибки Обобщения Некоторого Метода Трансферного Обучения
On Generalization Error Bound Estimation of Certain Transform Learning Method

Մեթենայական ուսուցման հատկապես «խորը» ուսուցման ալգորիթմների օգտագործմամբ բազմաթիվ կիրառական խնդիրներ հնարավոր է լուծել՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն։ Սակայն որոշ ոլորտներում (որոնցից են բիոինֆորմատիկան, ռոբոտաշինությունը և այլն) կիրառական խնդիրների համար բավարար ճշգրտություն ապահովող տվյալների ձեռքբերումը կարող է լինել թանկարաժեք, երբեմն նաև անհնար, որն էլ սահմանափակում է այդ ոլորտների զարգացումը։ Շատ կարևոր է կրճատել ուսուցման տվյալների հավաքագրման անհրաժեշտությունը խնդիրների այնպիսի տիրույթներում, որտեղ բավարար քանակությամբ ուսուցման տվյալներ չկան։ Անբավարար տվյալների դեպքում մեքենայական ուսուցման հիմնական խնդիրները լուծելու համար տրասֆերային ուսուցումը շատ կարևոր գործիք է։

Սույն մագիստրոսական աշխատանքը վերաբերվում է տվյալների վերահսկվող առաջադրանքի ուսուցմամբ ստացվող ներկայացումների օգնությամբ իրականացվող տրանսֆերային ուսուցման մեթեդի մաթեմատիկական վերլուծությանը։ Աշխատանքում ստացված միջին վերահսկիչ կորստի սխալանքի գնահատականը թույլ է տալիս մաթեմատիկորեն մեկնաբանել, թե ինչու է փորձնական ճանապարհով ստացվող ներկայացումները բարելավվումնոր դասակարգման առաջադրանքների ճշգրտությունը։ Իրականացված փորձարկումները նույնպես հաստատում են սխալանքի տեսական գնահատականում մասնակցող մեծությունների միջև առնչությունների կապը։

Բովանդակություն

Ներածություն	5
Տրանսֆերային ուսուցում	8
Տրանսֆերային ուսուցման տեսակները	10
Տրանսֆերային ուսուցումը խորը ուսուցման համար	11
Վարժեցված նեյրոնային ցանցը որպես տվյալների ներկայացման հիմք	11
Տրասֆերային ուսուցման որոշակի մեթոդի տեսական երաշխիբներ	13
Վերահսկվող առաջադրանքներ	13
Վերահսկվող ներկայացումների գնահատման չափը	14
Ռադեմախերի բարդությունը	16
Որոշ անհավասարություններ Ռադեմախերի բարդությունների վերաբերյալ	19
Յոֆդինգի անհավասարությունը	23
Վերահսկիչ միջին կորուստի գնահատականը	24
Փորձարարական արդյունբներ	35
Տվյալների բազմության նկարագիրը	35
Իրականացված փորձարկումների նկարագրությունը	35
Արդյունքները	37
Եզրակացություն	39
Գրականություն	40

Ներածություն

Վերջին տարիներին մեքենայական ուսուցման հատկապես «խորը» ուսուցման այգորիթմների օգտագործմամբ բազմաթիվ կիրառական խնդիրներ հնարավոր է լուծել՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն։ Խորր ուսուցման այգորիթմները ինարավորություն են տալիս կառուցվածքային տվյալների n۶ համար նոր ներկայացումներ ստանալ և փորձնական ճանապարհով պարզվում է, որ այդ նմանատիպ ներկայացումները առաջադրանքներում օգտագործելու դեպքում բարելավվում է լուծման արդյունավետությունը։ Փոխարինելով տվյայի x օրինակը f(x) ներկայացման նկարագիրների վեկտորով՝ կրճատվում է պիտակավորված տվյալների անհրաժեշտությունը նոր դասակարգման առաջադրանքներում։ Յաշվի առնելով որ բազմաթիվ խնդիրներում պիտակավորված տվյալների հավաբագրումը դժվար է և ծախսատար, շատ կարևոր է լուծման ցանկալի ճշգրտությունն ապահովել՝ օգտագործելով ավելի բիչ պիտակավորված տվյալներ։ Անբավարար տվյալների դեպբում մեբենայական ուսուցման հիմնական խնդիրները լուծելու համար «տրանսֆերային» ուսուցումը շատ կարևոր գործիք է։

Նկարների համար լայնորեն օգտագործվող ներկայցումների ստացումը իրականացվում է խորը փաթույթային նեյրոնային ցանցերի միջոցով, որոնց ճարտարապետությունը մշակվել է՝ վարժեցնելով միլլիոնից ավել նկարների վրա։ Ներկայացումները ստացվում են՝ վերցնելով նեյրոնային ցանցի նախավերջին շերտի ներքին ներկայացումները, որոնց օգտագործումը էապես լավացնում է նոր դասակարգման խնդրի ճշգրտությունը և կրճատում պիտակավորված տվյալների անհրաժեշտությունը։ Մշակված հայտնի ճարտարապետություն ունեցող ցանցեր են AlexNet-ը [8], VGG-ն [9] և այլն, իսկ ավելի խորը ցանցերի օրինակներ են Inception [10] և ResNet [11] տեսակի ճարտարապետությունները։

Բնական լեզվի մշակման մեջ «տրանսֆերային» ուսուցումը իրականացվում է բառերի, նախադասությունների կամ տեքստերի ներդրված վեկտրոների միջոցով, որոնց

ստացումը հիմնականում իրականացվում է ոչ վերահսկվող ուսուցման ալգորիթմների միջոցով։ Բառերի ներդրված վեկտորների առավել հայտնի մեթոդներ են word2vec մեթոդների ընտանիքը [12], glove մատրիցային վերլուծության վրա հիմնված մեթոդը [13] և այլն։ Սակայն բնական լեզվի մշակման խնդիրներում տրանսֆերային ուսուցումը իրականացվում է ոչ միայն ներդրված վեկտորների օգտագործմամբ՝ այլ նաև մշակված տարբեր նեյրոնային ցանցերի օգնությամբ ստավող բառերի, նախադասությունների կամ տեքստերի ներկայացումների միջոցով [5,6]։

Վարժեցված նեյրոնային ցանցի ներկայացումների օգտագործումը այլ առաջադրանքներում տրանսֆերային ուսուցման մեթոդ է։ Սույն մագիստրոսական աշխատանքում տեսականորեն կիիմնավորենք, թե ինչու է փորձնական ճանապարհով ստացվող ներկայացումները բարելավվում նոր դասակարգման առաջադրանքների արդյունավետությունը։ Սակայն աշխատանքկում կատարված ենթադրությունները չեն սահմանափակումներկայացումների ֆունկցիաների դասը և միջին վերահսկիչ կորուստի սխալանքի գնահատականը տրվում է առավել ընդհանուր ֆունկցաների դասի համար, որը կարող է լինել նաև նեյրոնային ցանցերի միջոցով ստացվող ներկայացումների ընտանիքը։

Մագիստրոսական աշխատանքը բաղկացած է երեք գլխից, որի առաջին գլուխը ունի ճանաչողական բնույթ և թույլ է տալիս ընթերցողին պատկերացում կազմել տրանսֆերային ուսուցման մասին։ Առաջին գլխում նկարգրված են տրասֆերային ուսուցման տեսակները, ներկայացվում է խորը ուսուցման միջոցով իրականցվող տրանսֆերային ուսուցման եղանակների մասին՝ մասնավորապես, թե ինչպես վարժեցված նեյրոնային ցանցի միջոցով տվյաների նոր առավել օգտակար ներկայացումներ ստանալ և դրանք կիրառել քիչ պիտակավորված տվյալների համար դասակարգման նոր առաջադրանքները լուծելիս։ Երկրորդ գլխում տեսական վերլուծության է ենթարկվում վերահսկվող առաջադրանքի վարժեցմամբ ստացվող ներկայացումների միջոցով իրականացվող տրանսֆերային ուսուցման մեթոդը։ Նախապես տրվում են անհրաժեշտ սահմանումները և ձևակերպվում են այն օժանդակ արդյունքները, որոնք օգտագործվում են աշխատանքում։ Երրորդ գլխում CIFAR - 100 տվյալների բազմության վրա կատարվում են փորձարկումներ, պարզելու համար, թե արդյոք միջին վերահսկիչ կորստի ընդհանրական սխայանքի գնահատականում

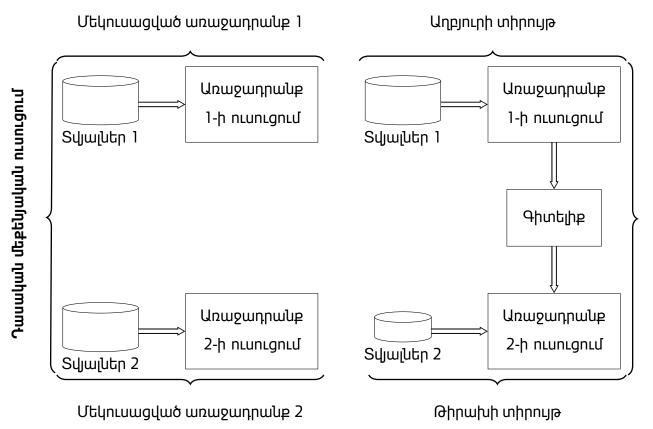
մասնակցող քանակական մեծությունների միջև կապը արտահայտվում է իրական տվյալներում։ Մասավորապես ցույց է տրվում, որ ուսուցման մեջ չմասնակցող դասերից բաղկացած առաջադրանքների գծային դասակարգչի կորուստը էապես կախված է, ներկայացումների ցանցի առաջադրանքում մասնակացած դասերի քանակից, ինչը արտահայտված է նաև սխալանքի գնահատականում։

Տրանսֆերային ուսուցում

Մեջենայական ուսուցման բազմաթիվ մեթոդներում կատարվում է մի ընդհանուր ենթադրություն, որ ուսուցման և փորձարկվող տվյալները ընտրվում են միևնույն առանձնահատկությունների տարածությունից, անկախ և միևնույն բաշխումից։ Երբ բաշխումը փոխվում է, վիճակագրական և մեջենայական ուսուցման մոդելների մեծ մասը պետք է սկզբից վերակառուցել՝ օգտագործելով նոր հավաքագրված ուսուցման տվյալներ։ Բազմաթիվ կիրառական խնդիրներում անհրաժեշտ ուսուցման տվյալների հազաբագրումը անհնար է կամ ծախսատար։ Խնդիրների որոշ տիրույթներ ինչպիսիք են բիոինֆորմատիկան և ռոբոտաշինությունը, տվյալների ձեռջբերման և անոտացման ծախսատար լինելու պատճառով՝ մեծ քանակությամբ անոտացված տվյալներ հավաբագրելը շատ բարդ է և թանկարժեք, որն էլ սահմանափակում է այդ տիրույթների զարգացումը։ Շատ կարևոր է կրճատել ուսուցման տվյալների հավաբագրման անհրաժեշտությունը խնդիրների այնպիսի տիրույթներում, որտեղ բավարար ջանակությամբ ուսուցման տվյալներ չկան։ Անբավարար տվյալների դեպբում մեջենայական ուսուցման հիմնական խնդիրները լուծելու համար տրանսֆերային ուսուցումը շատ կարևոր գործիք է։

Մարդիկ հատուկ կարողություն ունեն տարբեր առաջադրանքներում օգտագործած գիտելիքները և հմտությունները կիրառել նաև այլ առաջադրանքներում։ Ինչ-որ առաջադրանքի կատարումը սովորելու ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները մենք օգտագործում ենք նմանատիպ առաջադրանքներ լուծելու ժամանակ։ Որքան իրար հետ կապված և նման են առաջադրանքները, մեզ համար այնքան հեշտ է գիտելիքների փոխանցումը առաջադրանքների միջև։ Նոր առաջադրանքներ կատարելու համար, մենք այն չենք սովորում ամենասկզբից, այլ անցյալում ունեցած մեր գիտելիքները և հմտությունները օգտագործում ենք այդ առաջադրանքում։

Բազմաթիվ մեքենայական ուսուցման և խորը ուսուցման այգորիթմները նախատեսված են մեկուսացված առաջադրանքների մոդելավորման համար։ Տրանսֆերային ուսուցումը առաջարկում է նոր մոտեցում ըստ որի մեկուսացված առաջադրաքների ուսուցումը փոխարինվում է հետևյալ կերպ՝ արդեն իսկ սովորած ինչ-որ առաջադրանքից ձեռք բերված գիտելիքները օգտագործել առնչվող այլ առաջադրանքներում։ Այսպիսով տրասֆերային ուսուցումը փորձում է խնդրի կամ առաջադրանքի մի տիրույթի՝ այսպես կոչված աղբյուր տիրույթից, գիտելիքն ու փորձր փոխանցել դեպի այլ առաջադրանքի թիրախային տիրույթ։ Սովորական մեքենայական ուսուցման և տրանսֆերային ուսուցման միջև տարբերությունները պատկերված են նկար 2-ում։



Նկ. 1։ Տրանֆերային ուսուցուման և դասական մեքենայական ուսուցման միջև տարբերությունը

Տրանսֆերային ուսուցման տեսակները

Տրանսֆերային ուսուցման տեսակները և մեթոդները բազմաթիվ են (տես օրինակ [2–4]), որոնք կարելի կիրառել կախված առաջադրանքից և տվյալների հասանելիությունից։ Տրանսֆերային ուսուցման մեթոդները կարելի է դասակարգել ըստ սովորական մեբենայական ուսուցման ալգորիթմի տեսակների՝

Ինդուկտիվ տրանսֆերային ուսուցում։ Այս դեպբում աղբյուրի և թիրախի տիրույթները նույն են սակայն տարբեր են առաջադրանքները և թիրախ տիյույթի առաջադրանքները վերահսկվող են։ Այս տեսակին պատկանող ալգորիթմները փորձում են աղբյուր տիրույթի համար կատարված ենթադրությունները օգտագործելով թիրախի առաջադրանքի լուծման արդյունավետությունը լավացնել։ Կախված նրանից, թե աղբյուր տիրույթը պարունակում է պիտակավորված տվյալնել, թե ոչ կարելի ինդուկտիվ տրանսֆերային ուսուցումը համապատասխանաբար բաժանել ենթատեսակների՝ բազմառաջադրանքային ուսուցում և ինքնուրույն ուսուցում։

Ոչ վերահսկվող տրանսֆերային ուսուցում։ Նման է ինդուկտիվ տրանսֆերային ուսուցմանը, սակայն թիրախ տիրույթի առաջադրանքները ոչ վերահսկվող են։ Աղբյուրի և թիրախի տիրույթները նույնն են և երկու տիրույթներում էլ պիտակավորված տվյալներ հասանելի չեն։

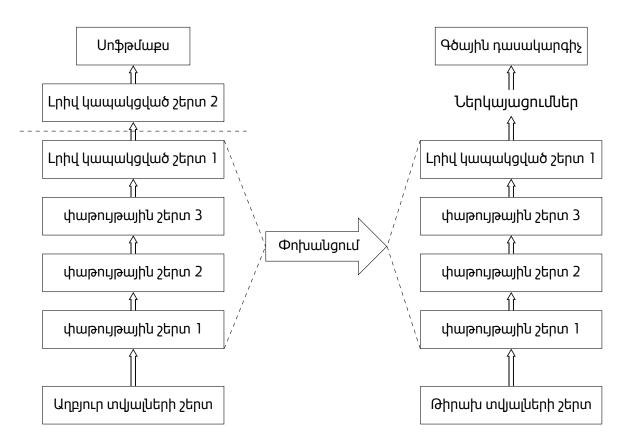
Շարունակական տրանսֆերային ուսուցում։ Այս դեպբում աղբյուրի և թիրախի առաջադրանքները նմանություններ ունեն, բայց համապատասխան տիրույթները տարբեր են։ Աղբյուրի տիրույթում կա մեծ քանակությամ անոտացված տվյալներ, մինչդեռ թիրախի տիրույթում անոտացված տվյալներ հասանելի չեն։

Տրանսֆերային ուսուցումը խորը ուսուցման համար

Վերջին տարիներին խորը ուսուցուման միջոցով կիրառական բազմաթիվ խնդիրներ հնարավոր է բարձր ճշգրտությամբ լուծել։ Խորը ուսուցման ալգորիթմները փորձում են զանգվածային տվյալներից ավելի բարձր մակարդակի ներկայացումներ սովորել։ Ոչ վերահսկվող կամ կիսավերահսվող խորը ուսուցման այգորիթմները ավտոմատ կերպով տվյալներից նոր և բարձր մակարդակի ներկայացումներ է դուրս հանում։ Ի տարբերություն ավանդական մեբենայական ուսուցման մեթոդների, որտեղ տվյալների առանձնահատկությունները ձեռբով են ընտրվում, խորը ուսուցման մեթոդներում տվյալների առաձնահատկությունները ավտոմատ կերպով կառուցվում են ուսուցման րնթացքում։ Սակայն ուսուցման ժամանակը և անհրաժեշտ տվյայների քանակը խորը ուսուցման համակարգեր ստեղծելու համար շատ ավելին է՝ համեմատած ավանդական մեքենալական ուսուցման համակարգերում օգտագործվող տվյալների քանակի հետ։ Վերջին տարիներին բնական լեզվի մշակման(տես օրինակ [5–7]) և պատկերների ճանաչման (տես օրինակ [8–11]) տարատեսակ խնդիրների համար բարձր ճշգրտությամբ(երբեմն մարդուն գերազանցող) խորը ուսուցման նեյրոնային ցանցեր են մշակվել։ Շատ դեպբերում նախապես սովորած նեյոնային ցանցերը օգտագործվում են այլ առաջադրանքներում։ Խորը ուսուցման համատեքստում նախապես վարժեցված ցանցերը կամ մոդելները կազմում են հիմբը խորը փոխանցումային ուսուցման համար։ խորը փոխանցումային ուսուցման մեթոդները մտնում են ինդուկտիվ տրասֆերային ուսուցման մեթոդների մեջ։ Այժմ նկարագրենք խորը փոխանցումային ուսուցման ամենահայտնի մեթոդներից մեկը։

Վարժեցված նեյրոնային ցանցը որպես տվյալների ներկայացման հիմբ

խորը ուսուցման համակարգերը և մոդելները ունեն շերտային կառուցվածքներ, տարբեր շերտեր տվյալների տարբեր ներկայացումներ են սովորում։ Վերահսկվող ուսուցման դեպբում վերջին ելբային շերտը, որի նեյրոները բանակը համընկնում է դիտարկվող առաջադրանբում մասնակցող դասերի բանակին և յուրաբանչյուր դասի համապատասխանում է այդ շերտի մեկ նեյրոն, միանում է տվյաների ներկայացման շերտերից վերջինին։ Այս շերտային կառուցվածքը հնարավոր է դարձնում է օգտագործել արդեն պատրաստի վարժեցված ցանցը առանց վերջին շերտի։ Նախավերջին շերտը օգտագործվում է որպես տվյալների ներկայացման աղբյուր և օգտագործվում այլ առաջադրանքներում։ Սա ամենատարածված մեթոդներից մեկն է տրանսֆերային ուսուցում իրականացնելու համար՝ օգտագործելով խորը նեյրոնային ցանցեր։ Փորձնական եղանակով ցույց է տրվել, որ պատրաստի խորը նեյրոնային ցանցերի ներկայացումների միջոցով սահմանափակ տվյալների վրա այլ դասակարգման առաջադրանքներ հնարավոր է լուծել բարձր արդյունավետությամբ (տես օրինակ [14])։



Նկ. 2։ Տրանսֆերային ուսուցումը պատրաստի նեյրոնային ցանցի միջոցով

Տրասֆերային ուսուցման որոշակի մեթոդի տեսական երաշխի**բ**ներ

 \mathcal{X} -ով նշանակենք բոլոր հնարավոր տվյալների օրինակները, իսկ \mathcal{C} -ով նշանակենք բոլոր պիտակների կամ դասերի բազմությունը։ Յուրաքանչյուր $c\in\mathcal{C}$ դասին համպատասխանում է \mathcal{X} բազմության վրա որոշված ինչ-որ $\mathcal{D}_c(x)$ բաշխում, այն ցույց է տալիս, թե x օրինակը ինչքանով է c դասին համապատասխան։ Ուսուցումը կատարվում է \mathcal{F} ներկայացումների ֆունկցիաների դասի վրա։ $\forall f\in\mathcal{F}$ ֆունկցիա \mathcal{X} տվյաների բազմությունը արտապատկերում d-չափանի էվկլիդյան \mathcal{R}^d տարծություն՝ $f:\mathcal{X}\to\mathcal{R}^d$, բացի այդ կդիտարկենք միայն սահմանափակ ֆունկցիաները՝

$$||f(x)|| \le R \, \forall x \in \mathcal{X} \sqcup R > 0$$
:

Վերահսկվող առաջադրանքներ

Այժմ կնկարագրենք այն առաջադրանքները, որոնց միջոցով փորձարկվելու $\mathbf t$ ներկայացումների $\mathbf t$ ֆուկցիան։ $\mathbf t$ հատ դասերից բաղկացած $\mathbf t$ վերահսկվող առաջադրանքը, բաղկացած $\mathbf t$

$$\{c_1,...,c_k\}\subseteq\mathcal{C}$$

միմյանցից տարբեր դասերից, որտեղ $k \geq 2$ ։ Կենթադրենք, որ վերահսկվող առաջադրանքները ունեն $\mathcal{P}(\mathcal{T})$ բաշխում, որը բնութագրում է այդ առաջադրանքը դիտարկվելու հավանականությունը։ k դասերից բաղկացած վերահսկվող առաջադրանքների բաշխումը հետևյալն է՝

$$\mathcal{P}(\mathcal{T} \mid |\mathcal{T}| = k)$$

Պիտակավորված տվյալների բազմությունը \mathcal{T} առաջադրանքի համար բաղկացած է m հատ միմյանցից անկախ և միևնույն բաշխումից ընտրրված օրինակներից։ Այդ օրինակները ընտրվում են ստորև նկարագրված պրոցեսով։

 $c \in \{c_1,...,c_k\}$ դասը ընտրվում է ըստ $\mathcal{D}_{\mathcal{T}}$ բաշխման, որից հետո x օրինակը ընտրվում է \mathcal{D}_c բաշխումից։ Դրանք միասին ձևավորում են պիտակավորված (x,c) վույգը, որը ունի հետևյալ բաշխումը՝

$$\mathcal{D}_{\mathcal{T}}(x,c) = \mathcal{D}_{c}(x)\mathcal{D}_{\mathcal{T}}(c)$$
:

Վերահսկվող ներկայացումների գնահատման չափը

f ներկայացումների ֆունկցիաի որակի գնահատումը կատարվում է $\mathcal T$ բազմադաս դասակարգման առաջադրանքի միջոցով՝ օգտագործելով գծային դասակարգիչ։ Ֆիբսենք $\mathcal T=\{c_1,...,c_k\}$ առաջադրանքը։ $\mathcal T$ առաջադրանքի բազմադաս դասակարգիչը ֆուկցիա է՝ $g:\mathcal X\to\mathcal R^k$, որի արժեքի կորդինատները ինդեքսավորված են $\mathcal T$ առաջադրանքի դասերով։ $(x,y)\in\mathcal X\times\mathcal T$ կետում g դասակարգիչով պայմանավորված կորուստը սահմանենք հետևյալ կերպ՝

$$l(\{g(x)_y - g(x)_{y'}\}_{y \neq y'}),$$

որը ֆունկցիա կախված k-1 չափանի վեկտորից, այն ստացվում է k չափանի g(x) վեկտորի կորդինատների տարբերությունից, բացի այդ $\{g(x)_y-g(x)_{y'}\}_{y\neq y'}$ վեկտորի կոմպոնենտները կամայական հերթականությամբ կարելի է համարակալել և l-ի արժեքը կախված չէ վեկտորի կոմպոնենտների համարակալման հերթականությունից։ Պրակտիկայում մեծ կիրառություն ունեցող երկու կորուստի ֆունկցիաներ ենք դիտարկելու աշխատանքում՝ ստանդարտ «հինջ» կորստի ֆունկցիան որը սահմանվում է հետևյալ կերպ՝

$$l(v) = \max\{0, 1 + \max_i \{-v_i\}\}$$

և լոգիստիկ կորստի ֆունկցիան՝

$$l(v) = \log_2(1 + \sum_i e^{-v_i}),$$

որտեղ $v \in \mathcal{R}^k$ ։ \mathcal{T} առաջադրանքի համար g դասակարգիչի կորուստը հետևյալն է՝

$$L(\mathcal{T}, g) \stackrel{\text{def}}{=} \underset{(x, c) \sim \mathcal{D}_{\mathcal{T}}}{\mathbb{E}} \left[l(\{g(x)_c - g(x)_{c'}\}_{c \neq c'}) \right]$$

f ներկայացումների ֆունկցիան օգտագործելու նպատակով, g(x)=Wf(x) տեսքի դասակարգիչներն ենք դիտարկելու, որտեղ $W\in\mathcal{R}^{k\times d}$, որը ունի սահմանափակ նորմ՝ $||W||_\infty \leq Q$ և Q>0: \mathcal{W} -ով նշանակենք սահմանափակ նորմ ունեցող մատրիցաների բազմությունը՝

$$\mathcal{V} = \{W : ||W||_{\infty} \le Q \text{ th } Q > 0\}$$

 ${\mathcal T}$ առաջադրանքի համար g(x)=Wf(x) ներկայացումից կախված գծային դասակարգչի կորստի ֆունկցիան հետևյալն է՝

$$L(\mathcal{T}, f, W) \stackrel{\text{def}}{=} \underset{(x,c) \sim \mathcal{D}_{\mathcal{T}}}{\mathbb{E}} \left[l(\{Wf(x)_{c} - Wf(x)_{c'}\}_{c \neq c'}) \right]$$

Ֆիքսելով որևէ f ներկայացում կարելի լավագույն W գտնել, այնպես որ f-ից կախված գծային դասակարգչի կորուստը լինի ամենափոքրը, ուստի f ներկայացման վերահսկիչ կորուստը $\mathcal T$ առաջադրանքի համար կսահմանենք, այն կորուստը, երբ լավագույն W ենք ընտրել f-ի համար՝

$$L(\mathcal{T}, f) \stackrel{\text{def}}{=} \inf_{W \in \mathcal{V}} L(\mathcal{T}, f, W)$$

Սահմանում 1 (վերահսկիչ միջին կորուստ). k դասերից բաղկացած առաջադրանքների վերահսկիչ միջին կորուստը f ներկայացման համար սահմանվում E որպես՝

$$L_k(f) \stackrel{\text{def}}{=} \underset{\mathcal{T} \sim \mathcal{P}}{\mathbb{E}} [L(\mathcal{T}, f) \mid |\mathcal{T}| = k]$$

Սահմանում 2 (Էմպիրիկ վերահսկիչ միջին կորուստ). *Դիցուբ ունենք միմյանցից անկախ* $\mathcal{P}(\mathcal{T} \mid |\mathcal{T}| = k)$ բաշխումից ընտրված N հատ առաջադրանքներ՝ $\mathcal{T}_1, ..., \mathcal{T}_N$: Էմպիրիկ վերահսկիչ միջին կորուստը f ներկայացման համար հետևյալն E

$$\hat{L}_k(f) \stackrel{\text{\tiny def}}{=} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N L(\mathcal{T}_i, f)$$

Ռադեմախերի բարդությունը

 ${\cal H}$ -ով նշանակենք այն ֆունկցիաների բազմությունը, որի վրա իրականացվելու է ուսուցումը՝

$$\forall h \in \mathcal{H}, h : \mathcal{X} \to \mathcal{C}$$

 ${\cal H}$ ֆունկցիաների բազմությունը կոչվում է հիպոթեզների բազմություն կամ հիպոթեզների դաս։ Ուսուցման ալգորիթմը ${\cal H}$ ֆունկցիաների բազմությունից, ընտրում է $h\in {\cal H}$ հիպոթեզ։ Վերջավոր հիպոթեզների համար Էմպիրիկ սխալանքի մինիմիզացիայի միջոցով ընտրված հիպոթեզը, ուսուցման Էֆեկտիվ ալգորիթմ է (տես օրինակ [15, 16])։ Սակայն մեքենայական ուսուցման մեջ օգտագործվող հիպոթեզների բազմությունների հզորությունները սովորաբար անվերջ են։ Յիպոթեզների դասերի բարդությունը գնահատող տարբեր մեծություններ կան։ Պարզվում է անվերջ հիպոթեզների համար Էֆեկտիվ ուսուցման ալգորիթմի գոյությունը կապված է հիպոթեզների բարդությունը գնահատող մեծությունների հետ։ Ստորև կներկայացնենք հիպոթեզների բարդությունը գնահատող մեծություններից մեկը՝ *Ռադեմախերի բարդությունը* (տես օրինակ [15, 16])։

Դիցուք $l:\mathcal{H}\times\mathcal{Z}\to\mathbb{R}$ արտապատկերում է, որտեղ $\mathcal{Z}=\mathcal{X}\times\mathcal{C}$ ։ l(h,z)-ը ցույց է տալիս h հիպոթեզի կորուստը z=(x,c) պիտակավորված օրինակի համար։ Ներմուծենք \mathcal{G} կորստի ֆունկցիաների ընտանիքը \mathcal{H} հիպոթեզների համար՝

$$\mathcal{G} = \{ z \mapsto l(h, z) | h \in \mathcal{H} \}$$

Սակայն Ռադեմախերի բարդության սահմանումները կտանք ավելի ընդհանուր ֆունկցիաների $\mathcal G$ դասի համար, որի ֆունկցիաները $\mathcal Z$ -ը արտապատկերում են դեպի $\mathbb R$:

Դադեմախերի բարդությունը ցույց է տալիս թե ինչքանով է «հարուստ» ֆունկցիաների ընտանիքը՝ չափելով պատահական աղմուկի հետ կորելացիան։ Ստորև ֆորմալ կտանք Էմպիրիկ և միջին Դադեմախերի բարդության սահմանումները։

Սահմանում 3 (Էմպիրիկ Ռադեմախերի բարդություն). *Դիցուբ G-և Z-ից դեպի* [a,b] *հատված արտապատկերող ֆունկցիաների ընտանիք է և*

$$S = \{z_i | z_i \in \mathcal{Z}, \forall i \in [m]\}$$

m հատ ֆիբսված օրինակների բազմություն E: Այդ դեպբում $\mathcal G$ ֆունկցիաների ընտանիբի Ռադեմախերի բարդությունը կախված օրինակների S բազմությունից տրվում E հետևյալ կերպ՝

$$\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{G}) = \frac{1}{m} \mathop{\mathbb{E}}_{\sigma \sim \{\pm 1\}^m} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} \sum_{i=1}^m \sigma_i g(z_i) \right]$$

որտեղ $\sigma = (\sigma_1,...,\sigma_m)^T$ և σ_i -երը պատահական մեծություններ են, հավասար հավանականությամբ արժեքներ են ընդունում $\{-1,+1\}$ -ից: σ_i պատահական մեծությունները կոչվում են Ռադեմախերի փոփոխականներ:

Դիսուք g_S -ով նշանակենք այն m չափանի վեկտորը, որի կոմպոնենտները g ֆունկցիայի S բազմության օրինակների վրա ընդունած արժեքներն են՝ $g_S=(g(z_1),...,g(z_m))^T$ ։ Այժմ Էմպիրիկ Ռադեմախերի բարդությունը կարող ենք գրել հետևալ ձևով՝

$$\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{G}) = \mathop{\mathbb{E}}_{\sigma \sim \{\pm 1\}^m} \left[\sup_{g \in \mathcal{G}} rac{\langle \sigma, g_S
angle}{m}
ight]$$

 $\langle \sigma,g_S \rangle$ սկալյար արտադրյալը ցույց է տալիս g_S վեկտորի և σ պատահական աղմուկի միջև կորելացիայի չափը։ $\sup_{g \in \mathcal{G}} \frac{\langle \sigma,g_S \rangle}{m}$ սուպրեմումը ցույց է տալիս թե ինչքան է \mathcal{G} ֆունկցիաների ընտանիքը S բազմության վրա կորելացված σ -ի հետ։ Այսպիսով էմպիրիկ Ռադեմախերի բարդությունը ցույց է տալիս այն միջին չափը, թե ինչքանով է \mathcal{G} ֆունկցիաների ընտանիքը S բազմության վրա կորելացված պատահական աղմուկի հետ։ Այս մեծությունը բնութագրում է, թե ինչքան «հարուստ» է \mathcal{G} ֆունկցիաների ընտանիքը, եթե ավելի «հարուստ» կամ բարդ է \mathcal{G} ֆունկցիաների ընտանիքը, ապա ավելի g_S վեկտորներ կստեղծվեն \mathcal{G} -ի միջոցով և ավելի մեծ կլինի պատահական աղմուլի հետ միջին կորելացիան։

Սահմանում 4 (Ռադեմախերի բարդություն). \mathcal{D} -ով նշանակենք այն բաշխումը որտեղից S օրինակները գեներացվում են։ Կամայական m բնական թվի համար \mathcal{G} ֆունկցիաների ընտանիքի Ռադեմախերի բարդությունը սահմանվում E որպես Էմպիրիկ Ռադեմախերի բարդության մաթսպասում ըստ բլոր հնարավոր m օրինակների \mathcal{D}^m բաշխման`

$$\mathcal{R}_m(\mathcal{G}) = \mathop{\mathbb{E}}_{S \sim \mathcal{D}^m} \left[\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{G})
ight]$$

Այժմ ձևակերպենք Ռադեմախերի բարդության վրա հիմնված ընդհանրական սխայանքի գնահատականը, որը կկիրառենք աշխատանքում։

Թեորեմ 1 ([15]). Դիցուք $\mathcal G$ ֆուկցիաների բավմությունը, որի յուրաքանչյուր ֆունկցիա Z-ը արտապատկերոմ E [0,1] և $S=\{z_i\}_{i=1}^m$ m հղորությամբ միմյանցից անկախ և միևնույն բաշխումից ընտրված օրինակների բավմություն E: Այդ դեպքում ցանկացած δ դրական թվի համար առվավն $1-\delta$ հավանականությամբ բոլոր $g\in \mathcal G$ ֆունկցիաների համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունները՝

$$\mathbb{E}[g(z)] \le \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} g(z_i) + 2\mathcal{R}_m(\mathcal{G}) + \sqrt{\frac{\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{2m}} \tag{1}$$

L

$$\mathbb{E}[g(z)] \le \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} g(z_i) + 2\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{G}) + 3\sqrt{\frac{\log\left(\frac{2}{\delta}\right)}{2m}}$$
 (2)

Ներկայացումների $\mathcal F$ ֆունկցիաների ընտանիքի բարդության գնահատականի համար կօգտվենք Արորայի և այլոց աշխատանքում տրված սահմանումից։ Յուրաքանչյուր f ներկայացման ֆունկցիա արտապատկերում է տվյալների բոլոր հնարավոր օրինակների $\mathcal X$ բազմությունը d չափանի էվկլիդյան տարածության մեջ՝ $\mathbb R^d$:

Սահմանում 5 (Ներկայացումների Էմպիրիկ Ռադեմախերի բարդություն [1]). *Դիցուբ* \mathcal{F} տվյայների ներկայացումների ֆունկցիաների րնտանիք E

$$\forall f \in \mathcal{F}, f: \mathcal{X} : \to \mathbb{R}^d$$

իսկ S-ը m հվորությամբ տվյալների ֆիբսված օրինակների բավմություն ${\it E}$

$$S = \{x_i | x_i \in \mathcal{X}, \forall i \in [m]\}$$

Այդ դեպբում ներկայացումների $\mathcal F$ ընտանիքի Էմպիրիկ Ռադեմախերի բարդությունը ֆիբսված օրինակների S բավմության համար սահմանվում E հետևյալ կերպ՝

$$\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) = \frac{1}{m} \mathop{\mathbb{E}}_{\sigma \sim \{\pm 1\}^{md}} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^d \sigma_{ij} f_j(x_i)$$

Դիտողություն. Ներկայացումների Էմպիրիկ $\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F})$ Ռադեմախերի բարդությունը սերտորեն կապված է դասակարգման առաջադրանքներում պիտակավորված օրինակների համար սահմանաված Ռադեմախերի բարդության հետ։

$$\mathcal{G} = \{ w^T f(\cdot) | f \in \mathcal{F}, ||w|| \le 1 \}$$

ֆունկցիաների դասը հնարավոր է օգտագործել բինար դասակարգման առաջադրանքի լուծման համար՝ օգտագործելով պիտակավորված տվյալներ։ Յեշտությամբ կարելի է ցույց տալ, որ

$$\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) \le d\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{G})$$

որտեղ $\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{G})$ -ը \mathcal{G} -ի Էմպիրիկ սովորական Ռադեմախերի բարդությունն է S բավմության վրա:

Որոշ անհավասարություններ Ռադեմախերի բարդությունների վերաբերյալ

Լիպշից հակությամբ օժտված ֆունկցիաների համար Ռադեմախերի բարդությունների միջև [17] աշխատանբում ցույց է տրվել մի անհավասարություն, որը կընդհանրացնենք և կօգտագործենք սույն մագիստրոսական աշխատանբում։ Այժմ տանք L հաստատունով Լիպշից հատկությամբ օժտված ֆունկցիայի սահմանումը։

Սահմանում 6. Կասենք $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ արտապատկերումը L>0 հաստատունով Լիպշից հատկությամբ օժտված ֆունկցիա է $S\subseteq\mathbb{R}^n$ բազմության վրա եթե՝

$$||f(x) - f(y)|| \le L||x - y|| \ \forall x, y \in S$$

Ստորև ձևակերպենք այսպես կոչված վեկտորի կրճատման անհավասարությունը Ռադեմախերի բարդությունների համար`

Թեորեմ 2 ([17]). Դիցուք \mathcal{X} -ը որևէ բավմություն \mathcal{E} և $(x_1,x_2,...,x_n) \in X^N$: Տրված \mathcal{E} նաև \mathcal{F} ֆունկցիաների բավմություն, որի կամայական $f \in \mathcal{F}$ ֆունկցիա \mathcal{X} բավմությունը արտապատկերում \mathcal{E} \mathbb{R}^d Էվկլիդյան տարածություն՝ $f: \mathcal{X} \to \mathbb{R}^d$: Դիցուք h_i ֆունկցիաներ

ունենք որոնք \mathbb{R}^d Էվկլիդյան տարածությունը արտապատկերում են իրական թվերի \mathbb{R} տարածություն՝ $h_i:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$, կամայական $i\in[n]$ համար։ Կենթադրենք, որ բոլոր h_i ֆունկցիաները, ինչ-որ L դրական հաստատունով Լիպշից հատկությամբ օժտված ֆունկցիաներ են։ Այդ դեպբում տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝

$$\mathbb{E}_{\sigma \sim \{\pm 1\}^n} \left[\sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^n \sigma_i h_i(f(x_i)) \right] \le \sqrt{2} L \mathbb{E}_{\sigma \sim \{\pm 1\}^{nd}} \left[\sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d \sigma_{ij} f_j(x_i) \right]$$
(3)

Այժմ ձևակեպենք մի պնդում, որն օգտագործելու ենք ընդհանրացված թեորեմի ապացույցի ընթացքում։

Պևդում 1 ([17]). Կամայական $v \in \mathbb{R}^d$ վեկտորի համար տեղի ունի հետևյալը՝

$$||v|| \le \sqrt{2} \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^d}{\mathbb{E}} \left| \sum_{i=1}^d \sigma_i v_i \right|$$

Թեորեմ 2-ը կարելի է ընդհանրացնել $h_i(v,y)\in\mathbb{R}$ ֆունկցիաների համար, որտեղ $v\in\mathbb{R}^d$, $y\in\mathcal{Y}$ և h_i ֆունկցիաները ըստ v փոփոխականի L հաստատունով Լիպշից հատկությամբ օժտված ֆունկցիաներ են կամայական $y\in\mathcal{Y}$ համար։

Թեորեմ 3. Դիցուք \mathcal{X} -ը և \mathcal{Y} -ը որև \mathcal{E} բավմություններ են և $(x_1,x_2,...,x_n)\in X^N$: Տրված \mathcal{E} նաև \mathcal{F} ֆունկցիաների բավմություն, որի կամայական $f\in\mathcal{F}$ ֆունկցիա \mathcal{X} բավմությունը արտապատկերում \mathcal{E} \mathbb{R}^d Էվկլիդյան տարածություն՝ $f:\mathcal{X}\to\mathbb{R}^d$: Դիցուք h_i ֆունկցիաներ ունենք՝

$$h_i: \mathbb{R}^d \times \mathcal{Y} \to \mathbb{R}$$

կամայական $i \in [n]$ համար։ Կենթադրենք, որ բոլոր $h_i(v,y)$ ֆունկցիաները, ինչ-որ L դրական հաստատունով Լիպշից հատկությամբ օժտված ֆունկցիաներ են ըստ v-ի կամայական $y \in \mathcal{Y}$ համար։ Այդ դեպբում տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝

$$\mathbb{E}_{\sigma \sim \{\pm 1\}^n} \left[\sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{V}}} \sum_{i=1}^n \sigma_i h_i(f(x_i), y) \right] \leq \sqrt{2} L \mathbb{E}_{\sigma \sim \{\pm 1\}^{nd}} \left[\sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d \sigma_{ij} f_j(x_i) \right]$$
(4)

Ապացույց. Սկզբում ցույց տանք, որ բոլոր $i\in [n]$ -երի համար և կամայական $g:\mathcal{F} imes\mathcal{Y} o\mathbb{R}$ ֆունկցիոնալի համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝

$$\underset{\epsilon \sim \{\pm 1\}}{\mathbb{E}} \sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \epsilon h_i(f(x_i), y) + g(f, y) \leq \sqrt{2} L \underset{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d}{\mathbb{E}} \sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \sum_{j=1}^d \epsilon_j f_j(x_i) + g(f, y) \tag{5}$$

Դիցուք $\delta > 0$ կամայական դրական թիվ է։ Այդ դեպքում համաձայն Ռադեմախերի փոփոխականի սահմանաման կունենանք՝

$$2 \underset{\substack{\epsilon \sim \{\pm 1\} \\ y \in \mathcal{Y}}}{\mathbb{E}} \sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \epsilon h_i(f(x_i), y) - \delta = \sup_{\substack{f, \bar{f} \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} h_i(f(x_i), y) + g(\bar{f}, y) - h_i(\bar{f}(x_i), y) + g(\bar{f}, y) - \delta$$

Օգտվելով սուպրեմումի սահմանումից` գոյություն ունեն $f*, \bar{f}^* \in \mathcal{F}$ ֆունկցիաներ, որ տեղի ունի հետևյալը`

$$\begin{split} &\sup_{\substack{f,\bar{f}\in\mathcal{F}\\y\in\mathcal{Y}}} h_i(f(x_i),y) + g(\bar{f},y) - h_i(\bar{f}(x_i),y) + g(\bar{f},y) - \delta \leq \\ &\leq \sup_{y\in\mathcal{Y}} h_i(f^*(x_i),y) - h_i(\bar{f}^*(x_i),y) + g(f^*,y) + g(\bar{f}^*,y) \end{split}$$

Օգտագործելով h_i ֆունկցաի Լիպշիցի հատկությամբ օժտված լինելը կունենանք՝

$$\begin{split} \sup_{y \in \mathcal{Y}} h_i(f^*(x_i), y) - h_i(\bar{f}^*(x_i), y) + g(f^*, y) + g(\bar{f}^*, y) &\leq \\ &\leq L ||f^*(x_i) - \bar{f}^*(x_i)|| + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(f^*, y) + g(\bar{f}^*, y) \end{split}$$

Պնդում 1-ը կիրառելով կստանանք՝

$$\begin{split} &L||f^*(x_i) - \bar{f}^*(x_i)|| + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(f^*,y) + g(\bar{f}^*,y) \leq \\ &\leq \sqrt{2}L \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \left| \sum_{j=1}^d \epsilon_j (f_j^*(x_i) - \bar{f}_j^*(x_i)) \right| + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(f^*,y) + g(\bar{f}^*,y) \leq \\ &\leq \sqrt{2}L \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \sup_{f,\bar{f} \in \mathcal{F}} \left| \sum_{i=1}^d \epsilon_j f_j(x_i) - \sum_{i=1}^d \epsilon_j \bar{f}_j(x_i) \right| + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(f,y) + g(\bar{f},y) \end{split}$$

⊰եշտ է նկատել, որ կամայական ֆիբսված ϵ -ի դեպբում

$$\sup_{f,\bar{f}\in\mathcal{F}}\left|\sum_{j=1}^d\epsilon_jf_j(x_i)-\sum_{j=1}^d\epsilon_j\bar{f}_j(x_i)\right|=\sup_{f,\bar{f}\in\mathcal{F}}\sum_{j=1}^d\epsilon_jf_j(x_i)-\sum_{j=1}^d\epsilon_j\bar{f}_j(x_i)$$

և քանի որ $\sup_{y\in\mathcal{Y}}g(f,y)+g(\bar{f},y)$ ինվարիանտ է f,\bar{f} ֆունկցիաների փոփոխման նկատմամբ, կունենանք՝

$$\begin{split} &\sqrt{2}L \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \left| \sum_{j=1}^d \epsilon_j(f_j^*(x_i) - \bar{f}_j^*(x_i)) \right| + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(f^*, y) + g(\bar{f}^*, y) \leq \\ &\leq \sqrt{2}L \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \sup_{f, \bar{f} \in \mathcal{F}} \sum_{j=1}^d \epsilon_j f_j(x_i) - \sum_{j=1}^d \epsilon_j \bar{f}_j(x_i) + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(f, y) + g(\bar{f}, y) = \\ &= \sqrt{2}L \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{j=1}^d \epsilon_j f_j(x_i) + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(f, y) + \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \sup_{\bar{f} \in \mathcal{F}} - \sum_{j=1}^d \epsilon_j \bar{f}_j(x_i) + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(\bar{f}, y) \end{split}$$

Յաշվի առնելով Ռադեմախերի ϵ_i փոփոխականների սիմետրիկություը կստանանք՝

$$\begin{split} &\sqrt{2}L \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{j=1}^d \epsilon_j f_j(x_i) + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(f,y) + \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \sup_{\bar{f} \in \mathcal{F}} - \sum_{j=1}^d \epsilon_j \bar{f}_j(x_i) + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(\bar{f},y) = \\ &= 2 \left(\sqrt{2}L \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{j=1}^d \epsilon_j f_j(x_i) + \sup_{y \in \mathcal{Y}} g(f,y) \right) = \\ &= 2 \left(\sqrt{2}L \mathop{\mathbb{E}}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{j=1}^d \epsilon_j f_j(x_i) + g(f,y) \right) \end{split}$$

Այսպիսով կամայական $\delta>0$ դրական թվի համար՝

$$\underset{\epsilon \sim \{\pm 1\}}{\mathbb{E}} \sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \epsilon h_i(f(x_i), y) - \delta \leq \sqrt{2} L \underset{\epsilon \sim \{\pm 1\}^d}{\mathbb{E}} \sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \sum_{j=1}^d \epsilon_j f_j(x_i) + g(f, y)$$

Քանի որ վերջինս տեղի ունի ցանկացած δ -ի համար, այստեղից անմիջապես հետևում t (5) անհավասարությունը։

Այժմ ինդուկցիայի միջոցով ցույց տանք, որ ցանկացած $m \in \{0,...,n\}$ համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը։

$$\mathbb{E}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^n} \left[\sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \sum_{i=1}^n \epsilon_i h_i(f(x_i), y) \right] \leq \sqrt{2} L \mathbb{E}_{\sigma \sim \{\pm 1\}^{md}} \left[\sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^d \sigma_{ij} f_j(x_i) \right] + \mathbb{E}_{\epsilon \sim \{\pm 1\}^{n-m}} \left[\sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \sum_{i=m+1}^n \epsilon_i h_i(f(x_i), y) \right]$$

(4) անհավասարությունը անմիջապես հետևում է՝ վերցնելով m=n: Երբ m=0 անհավասարության երկու կողմերում նույն արտահայտությունն է գրված և հետևաբար

տեղի ունի անհավասարությունը։ Կատարենք ինդուկցիոն ենթադրություն և համարենք անհավասարությունը տեղի ունի (m-1)-ի համար, որտեղ $m \leq n$:

$$\begin{split} & \underset{\epsilon \sim \{\pm 1\}^n}{\mathbb{E}} \left[\sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \sum_{i=1}^n \epsilon_i h_i(f(x_i), y) \right] \leq \sqrt{2} L \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{(m-1)d}}{\mathbb{E}} \left[\sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d \sigma_{ij} f_j(x_i) \right] + \\ & + \underset{\epsilon \sim \{\pm 1\}^{n-m+1}}{\mathbb{E}} \left[\sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \sum_{i=m}^n \epsilon_i h_i(f(x_i), y) \right] = \\ & = \underset{\epsilon \sim \{\pm 1\}^{n-m} \\ \sigma \sim \{\pm 1\}^{(m-1)d}}{\mathbb{E}} \left[\sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ y \in \mathcal{Y}}} \left(\epsilon_m h_m(f(x_m), y) + \sqrt{2} L \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=1}^d \sigma_{ij} f_j(x_i) + \sum_{i=m+1}^n \epsilon_i h_i(f(x_i), y) \right) \right] \end{split}$$

Սահմանենք

$$g(f,y) = \sqrt{2}L \sum_{i=1}^{m-1} \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} f_j(x_i) + \sum_{i=m+1}^{n} \epsilon_i h_i(f(x_i), y)$$

տեղադրելով այն վերջինիս մեջ և օգտագործելով (5) անհավասարությունը կստանանք՝

$$\begin{split} & \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{n-m}}{\mathbb{E}} \underset{\epsilon_m \sim \{\pm 1\}}{\mathbb{E}} \left[\sup_{f \in \mathcal{F}} \left(\epsilon_m h_m(f(x_m), y) + g(f, y) \right) \right] \leq \\ & \leq \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{n-m}}{\mathbb{E}} \underset{\sigma_m \sim \{\pm 1\}^d}{\mathbb{E}} \left[\sup_{f \in \mathcal{F}} \left(\sum_{j=1}^d \sigma_{mj} f(x_m) + g(f, y) \right) \right] = \\ & = \sqrt{2} L \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{md}}{\mathbb{E}} \left[\sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^d \sigma_{ij} f_j(x_i) \right] + \underset{\epsilon \sim \{\pm 1\}^{n-m}}{\mathbb{E}} \left[\sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=m+1}^n \epsilon_i h_i(f(x_i), y) \right] \end{split}$$

Յոֆդինգի անհավասարությունը

Դիցուբ ունենք $Z_1,...,Z_m$ անկախ և միևնույն բաշխման պատահական մեծություններ։ Յավանականությունների տեսությունից հայտնի *մեծ թվերի օրենքը* երաշխավորում է, որ եթե m-ը ձգտի անվերջության, ապա այդ պատահական մեծությունների էմպիրիկ միջինը զուգամիտելու է դրանց մաթսպասմանը։ Սակայն մեծ թվերի օրենքը ընդամենը ասիմտոտիկ գնահատական է և տրված m օրինակների համար ինֆորմացիա չի տալիս էմպիրիկ միջինի և մաթսպասման միջև տարբերության մոդուլի մասին։ Ստորև ձևակերպենք Յոֆդինգի անհավասարությունը, որը տրված m օրինակների համար գնահատական է տալիս էմպիրիկ միջինի և դրանց մաթսպասման միջև հեռավորության մասին։ Այս անհավասարությունը կկիրառենք աշխատանքում։

Lեմմա 1 (Յոֆդինգի անհավասարություն [16]). *Դիցուբ* $Z_1,...,Z_m$ անկախ և միևնույն բաշխման պատահական մեծություններ են և $\bar{Z}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^m Z_i$: Ենթադրենք $\mathbb{E}[\bar{Z}]=\mu$ և յուրաբանչյուր i-ի համար $\mathbb{P}[a\leq Z_i\leq b]=1$: Այդ դեպքում ցանկացած $\epsilon>0$ թվի համար տեղի ունի հետևյալը՝

$$\mathbb{P}\left[\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} Z_i - \mu > \epsilon\right] \le e^{\frac{-2m\epsilon^2}{(b-a)^2}}$$

lь

$$\mathbb{P}\left[\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}Z_{i}-\mu<-\epsilon\right]\leq e^{\frac{-2m\epsilon^{2}}{(b-a)^{2}}}$$

Վերահսկիչ միջին կորուստի գնահատականը

$$\hat{L}_k(f) \ge L_k(f) - B\sqrt{\frac{k\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{2n}} \tag{6}$$

Ապացույց. Օգտվելով $L(\mathcal{T}_i,f)$ սահմանումից և օգտագործելով l-ի սահմանափակությունը՝ հեշտ է համոզվել որ կամայական $i\in[N]$ տեղի ունի հետևալը՝

$$0 \le L(T_i, f) \le B$$

Օգտագործելով $f\in \mathcal{F}$ ներկայացման ֆուկցիայի և $W\in \mathcal{V}$ մատրիցայի սահմանփակությունը՝ հեշտությամբ կարելի է համոզվել, որ հինջ կորստի ֆունկցիարի համար B=O(RQ), իսկ լոգիստիկ ֆունկցիայի համար $B=O(RQ+\log k)$:

Այժմ նկատենք որ <mark>Յոֆդինգի լեմմայի</mark> պայմանները բավարարված են և օգտվելով այդ լեմմայի անհավասարությունից կունենաք՝

$$\mathbb{P}[\hat{L}_k(f) - L_k(f)] < -\epsilon] \le e^{\frac{-2N\epsilon^2}{B^2}}$$

որտեղից և հավանականության $\mathbb{P}[A]=1-\mathbb{P}[ar{A}]$ հատկությունը օգտագործելով՝

$$\mathbb{P}[\hat{L}_k(f) - L_k(f) \ge -\epsilon] \ge 1 - e^{\frac{-2N\epsilon^2}{B^2}}$$

 $e^{rac{-2N\epsilon^2}{B^2}}$ հավասարեցնենք δ -ի՝

$$\delta = e^{\frac{-2N\epsilon^2}{B^2}}$$

և լուծելով այն ϵ -ի նկատմաբ՝ կունենաք հետևյալը՝

$$\epsilon = B\sqrt{\frac{\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{2N}}$$

Այսպիսով առնվազն $1-\delta$ հավանականությամբ տեղի ունի հետևյալ անահավսարությունը՝

$$\hat{L}_k(f) \ge L_k(f) - B\sqrt{\frac{\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{2N}}$$

Նկատենք որ $n \leq kN$, որտեղից անմիջապես հետևում է հետևյալ անհավասարությունը՝

$$\sqrt{\frac{k}{n}} \ge \sqrt{\frac{1}{N}}$$

Օգտագործելով վերջին անհավասարությունը կունենանք, որ առնվազն $1-\delta$ հավանականությամբ տեղի ունի

$$\hat{L}_k(f) \ge L_k(f) - B\sqrt{\frac{k\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{2n}}$$

անիավասարությունը:

Նախապես ներմուծեք որոշակի նշանակումներ, որոնք կօգտագործենք հաջորդ լեմմայի ձևակերպան մեջ և ապացույցի ընթացքում։ Դիցուք $\mathcal{T}_1,...,\mathcal{T}_{\mathcal{N}}$ առաջադրանքները միմյանցից անկախ ընտրված են $\mathcal{P}(\mathcal{T} \mid |\mathcal{T}| = k)$ բաշխումից և $\mathcal{T} = \bigcup_{i=1}^N \mathcal{T}_i$, որի հզորությունը n է՝ $|\mathcal{T}| = n$ ։ Այժմ ρ_{min} -ով նշանակենք \mathcal{T} առաջադրանքում պարունակող դասերից ամենափոքրի հավանականությունը՝

$$\rho_{min} \stackrel{\text{def}}{=} \min_{c \in \mathcal{T}} D_{\mathcal{T}}(c) \tag{7}$$

m(c)-ով նշանակենք այն T_i առաջադրանքների քանակը, որոնցում c դասը մասնակցում է, իսկ m_{max} -ով նշանակենք m(c)-ի առավելագույն արժեքը ըստ բոլոր $c\in\mathcal{T}$ դասերի՝

$$m_{max} \stackrel{\text{def}}{=} \max_{c \in T} m(c) \tag{8}$$

Դիտարկենք $n \times d$ չափանի մատրիցան մատրիցան, որի տողերը ինդեքսավորված են $\mathcal T$ առաջադրանքի $c_1,...,c_n$ դասերով՝

$$W = \begin{bmatrix} - & w_{c_1}^T & - \\ - & w_{c_2}^T & - \\ & \vdots & \\ - & w_{c_n}^T & - \end{bmatrix}$$

 $W_{\mathcal{T}_i}$ -ով նշանակենք $k \times d$ չափանի մատրիցան, որի տողերը կազմած են W մատրիցայի այն դասերի տողերից, որոնք ձևավորում են $c_{i,1},...,c_{i,k}$ դասերից բաղկացած \mathcal{T}_i առաջադրանքը՝

$$W_{T_i} = \begin{bmatrix} - & w_{c_{i,1}}^T & - \\ - & w_{c_{i,2}}^T & - \\ & \vdots & \\ - & w_{c_{i,k}}^T & - \end{bmatrix}$$

Lեմմա 3. Դիցուք $\mathcal{T}_1,...,\mathcal{T}_{\mathcal{N}}$ առաջադրանքները միմյանցից անկախ ընտրված են $\mathcal{P}(\mathcal{T}\mid |\mathcal{T}|=k)$ բաշխումից և $\mathcal{T}=\cup_{i=1}^N \mathcal{T}_i$, որի հղորությունը n E: Այդ դեպքում կամայական

 $f \in \mathcal{F}$ ներկայացման և կամայական $n \times d$ չափանի W մատրիցայի համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(T_i, f, W_{T_i}) \le \frac{m_{max}}{n\rho_{min}} L(T, f, W)$$
(9)

որտեղ ho_{max} և m_{max} մեծությունները սահմանված են համապատասխանաբար (7)-ի և (8)-ի միջոցով։

Ապացույց. Առաջին հերթին կարելի է հեշտությամբ համոզվել որ դիտարկվող հինջ և լոգիստիկ կորստի ֆունկցիաները բավարարում են հետևյալ հատկությանը՝

$$\forall I \subseteq [t] \ l(\{v_i\}_{i \in I}) \le l(\{v_i\}_{i \in [t]}) \tag{10}$$

Ենթադրենք որ \mathcal{T} առաջադրանքը կազմող դասերը ինչ-որ կերպ համարարակալված են և ֆիքսենք այդ $c_1,...,c_n$ համարակալումը։ Իսկ \mathcal{T}_i առաջադրանքի դասերը համարակալված են հետևյալ կերպ՝ $c_{i,1},...,c_{i,k}$: $I(\mathcal{T}_i)\subseteq T$ նշանակենք այն ինդեքսների բազմությունը, որոնց համապատասխան դասերը կան նաև \mathcal{T}_i առաջադրանքում։ Այժմ $\mathcal{D}_{\mathcal{T}_i}(c_{ij})$ հավանականությունը գնահատենք $\mathcal{D}_{\mathcal{T}}(c_{ij})$ հավանականության միջոցով՝

$$D_{\mathcal{T}_i}(c_{ij}) = \frac{D_{\mathcal{T}}(c_{ij})}{\sum_{j \in I(\mathcal{T}_i)} D_{\mathcal{T}}(c_j)} \le \frac{D_{\mathcal{T}}(c_{ij})}{|I(\mathcal{T}_i)|\rho_{min}} = \frac{D_{\mathcal{T}}(c_{ij})}{k\rho_{min}}$$

Յամաձայն L(T,f,W)-ի կորստի ֆունկցիայի սահմանման՝

$$L(T, f, W) = \underset{(x,c) \sim D_T}{\mathbb{E}} \left[l \left(\{ (Wf(x))_c - (Wf(x))_{c'} \}_{\substack{c \neq c' \\ c' \in T_i}} \right) \right] =$$

$$= \underset{c \sim D_{T_i}(c)}{\mathbb{E}} \underset{x \sim D_c(x)}{\mathbb{E}} \left[l \left(\{ (Wf(x))_c - (Wf(x))_{c'} \}_{\substack{c \neq c' \\ c' \in T}} \right) \right]$$

Կատարենք նոր նշանակում՝

$$\phi(c, T, f, W) \stackrel{\text{def}}{=} \underset{x \sim D_c(x)}{\mathbb{E}} \left[l \left(\{ (Wf(x))_c - (Wf(x))_{c'} \}_{\substack{c \neq c' \\ c' \in T}} \right) \right]$$

Տեղադրելով վերոնշյալ նոր նշանակումը L(T,f,W)-ի մաթսպասման մեջ կունենանք՝

$$L(T, f, W) = \underset{c \sim D_T(c)}{\mathbb{E}} \left[\phi(c, T, f, W) \right]$$

Յամանման ձևով $\forall i \in [N]$ համար՝

$$L(T_i, f, W_{T_i}) = \underset{c \sim D_T(c)}{\mathbb{E}} \left[\phi(c, T_i, f, W_{T_i}) \right]$$

Օգտվելով (10) անհվասարությունից՝ հեշտ է նկատել, որ $\forall i \in [N], \forall f \in \mathcal{F}, \forall W \in \mathbb{R}^{n \times d}$ և $\forall c \in T_i$ համար տեղի ունի՝

$$\phi(c, T_i, f, W_{T_i}) \le \phi(c, T, f, W)$$

Միավորելով այս ամենը կունենանք՝

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(\mathcal{T}_{i}, f, W_{\mathcal{T}_{i}}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{c \sim D_{\mathcal{T}_{i}}(c)}^{\mathbb{E}} \left[\phi(c, \mathcal{T}_{i}, f, W_{\mathcal{T}_{i}}) \right] = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{k} D_{\mathcal{T}_{i}}(c_{ij}) \phi(c_{ij}, \mathcal{T}_{i}, f, W_{\mathcal{T}_{i}}) \leq$$

$$\leq \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{k} \frac{D_{T}(c_{ij})}{k \rho_{min}} \phi(c_{ij}, \mathcal{T}_{i}, f, W_{\mathcal{T}_{i}}) \leq \frac{1}{Nk \rho_{min}} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{k} D_{T}(c_{ij}) \phi(c_{ij}, \mathcal{T}, f, W) \leq$$

$$\leq \frac{1}{Nk \rho_{min}} \sum_{i=1}^{n} m(c) D_{T}(c_{i}) \phi(c_{i}, \mathcal{T}, f, W) \leq \frac{m_{max}}{Nk \rho_{min}} L(T, f, W) \leq$$

$$\leq \frac{m_{max}}{n \rho_{min}} L(T, f, W)$$

Յետևաբար կամայական $f \in \mathcal{F}$ և կամայական $W \in \mathbb{R}^{n \times d}$ մատրիցայի համար տեղի ունի (9) անահվասարությունը և լեմմայի ապացույցը ավարտված է։

Դիցուք ունենք միմյանցից անկախ $\mathcal{P}(\mathcal{T} \mid |\mathcal{T}| = k)$ բաշխումից ընտրված N հատ առաջադրանքներ՝ $\mathcal{T}_1,...,\mathcal{T}_N$ և $\mathcal{T} = \cup_{i=1}^N \mathcal{T}_i$ ։ Միավորված առաջադրանքի հզորությունը n է՝ $|\mathcal{T}| = n$ ։ Այժմ ենթադրենք միավորված \mathcal{T} առաջադրանքի համար ունենք միմյանցին ակախ և $D_{\mathcal{T}}$ բաշխումից ընտրված M օրինակներ՝

$$S = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_M, y_M) | x_i \in \mathcal{X}, y_i \in \mathcal{T} \ \mathsf{LL} \ i \in [M] \}$$

 $\mathcal T$ առաջադրանքի համար դիցուք g(x)=Wf(x) գծային դասակարգչն է ըստ $f\in\mathcal F$ ներկայացման, որտեղ W-ն $n\times d$ չափանի մատրիցա է և $W\in\mathcal V$: g(x) դասակարգչի էմպիրիկ սխալանքը S բազմության վրա սահմանենք հետևյալ կերպ՝

$$\hat{L}(\mathcal{T}, f, W) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} l(\{(Wf(x_i))_{y_i} - (Wf(x_i))_{y_j}\}_{y_i \neq y_j})$$

 ${\mathcal F}$ դասից ներկայցման ֆունկցիա սովորելու ալգորիթմը հետևյալն է՝

$$(\hat{f}, \hat{W}) = \operatorname*{argmin}_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ W \in \mathcal{V}}} \hat{L}(\mathcal{T}, f, W)$$

որտեղ \hat{f} -ը փնտրվող ներկայացումն է։ Այսպիսով ալգորթմը ըստ f ներկայացման և գծային դասկարգիչի W մատրիցայի մինիմիզացնում է \mathcal{T} առաջադրանքի վերահսկիչ էմպիրիկ սխալանքը S օրինակների բազմության վրա։

Մինչև հաջորդ լեմմային անցնելը ներկայցնենք $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ դիֆերենցելի ֆունկցիայի Լիպշիցի հատկությամբ օժտված լինելու համար բավարար պայմանը(ավելի մանրամասն տես օրինակ [18, էջ 60-61])։

$$||f(x) - f(y)|| \le ||J||_F^* ||x - y||, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

որտեղ

$$||J||_F^* = \max_{x \in \mathbb{R}^n} ||J||_F$$

և J-ն f(x) ֆունկցիայի Յակոբյանն է։ Լիպշից ֆունկցիայի սահմանումը հաշվի առնելով՝

$$L \leq ||J||_F^*$$

Վերոնշյալ բավարար պայմանը կկիրառենք հաջորդ լեմմայի ապացույցի ընթացբում։

Ltdu 4. Դիցուք δ -ն կամայական դրական թիվ E, իսկ E կորստի ֆունկցիան սահմափակ E E-ով և E հաստատունով E հատկությամբ օժտված ֆունկցիա E: Այդ դեպքում առնվավն E E հավանականությամբ կամայական E E ներկայացման և կամայական E E մատրիցայի համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝

$$L(\mathcal{T}, \hat{f}, \hat{W}) \le L(\mathcal{T}, f, W) + O\left(\eta Q \sqrt{n} \hat{\mathcal{R}}_{S}(\mathcal{F}) + B \sqrt{\frac{\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{M}}\right)$$

Յեշտությամբ կարելի է ցույց տալ, որ հինջ և լոգիստիկ կորստի ֆունկցիաների համար Լիպշիցի հաստատունը η -ն հավասար է 1-ի։

 $\mathit{Uwugnug}$. Սահմանենք G ֆունկցիաների բազմությունը հետևյալ կերպ՝

$$G = \left\{ (x, y) \mapsto g_{f, W}(x, y) = \frac{1}{B} l(\{ [Wf(x)]_y - [Wf(x)]_{y'} \}_{y \neq y'}) | f \in \mathcal{F}, W \in \mathcal{V} \right\}$$

Վերցնենք $Z=\mathcal{X}\times\mathcal{T}$ և $S=\{z_i=(x_i,y_i)\}_{i=1}^M$, կիրառելով 1 թեորեմը G ֆունկցիաների բազմության համար առնվազն $1-\frac{\delta}{2}$ հավանականությամբ ցանկացած $g\in G$ համար կունենանք հետևյալ անհավասարությունը՝

$$\mathbb{E}[g(z)] \le \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} g(z_i) + \frac{2}{M} \sum_{\substack{\sigma \sim \{\pm 1\}^M \\ W \in \mathcal{V}}} \sup_{i=1}^{M} \sigma_i g_{f,W}(z_i) + 3\sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2m}}$$
(11)

Այժմ ցույց տանք, որ ցանկացած $W\in\mathcal{V}$ և $i\in[M]$ համար $h_i(f(x_i),W)=g_{f,W}(z_i)$ ֆունկցիան ըստ $f(x_i)$ -ի ինչ-որ L հաստատունով օժտված է Լիպշիցի հատկությամբ։ Ներմուծենք $\Phi_y(f(x),W)$ ֆունկցիան, այնպես որ $h_i=\frac{1}{B}l\circ\Phi_{y_i}$: Ֆիբսենք որևէ $y\in\mathcal{T}$ դաս և մնացած n-1 դասերը համարակալենք $\mathcal{T}\setminus\{y\}=\{y_1',y_2',...,y_{n-1}'\}$: $\Phi_y:\mathbb{R}^d\times\mathcal{V}\to\mathbb{R}^{n-1}$ որի տեսքը հետևյալն է՝

$$\Phi_y(x, W) = (w_y x - w_{y_i'} x)_{i \in [n-1]}$$

Ըստ x փոփոխականի Φ_y ֆունկցիայի Յակոբյանը նշանակենք J_{Φ_y} -ով:

$$J_{\Phi_y} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \Phi_{y1}}{\partial x_1} & \frac{\partial \Phi_{y1}}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \Phi_{y1}}{\partial x_d} \\ \frac{\partial \Phi_{y2}}{\partial x_1} & \frac{\partial \Phi_{y2}}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \Phi_{y2}}{\partial x_d} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \Phi_{yn}}{\partial x_1} & \frac{\partial \Phi_{yn}}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial \Phi_{yn}}{\partial x_d} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_{y1} - w_{y'_{11}} & w_{y2} - w_{y'_{12}} & \cdots & w_{yd} - w_{y'_{1d}} \\ w_{y1} - w_{y'_{21}} & w_{y2} - w_{y'_{22}} & \cdots & w_{yd} - w_{y'_{2d}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{y1} - w_{y'_{n-11}} & w_{y2} - w_{y'_{n-12}} & \cdots & w_{yd} - w_{y'_{n-1d}} \end{pmatrix}$$

$$||J_{\Phi_y}||_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=1}^d \left(w_{yk} - w_{y_i'k}\right)^2} = \sqrt{(n-1)\sum_{k=1}^d w_{yk}^2 - 2\sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=1}^d w_{yk} w_{y_i'k} + \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{k=1}^d w_{y_i'k}^2}$$

$$\leq \sqrt{(n-1)Q^2 + 2(n-1)Q^2 + (n-1)Q^2} \leq 2Q\sqrt{n}$$

Կիրառելով Լիպշից ֆունկցիայի համար բավարար պայմանը՝ կունենանք, որ Φ_y ֆունկցիան ըստ x-ի փոփոխականի $2Q\sqrt{n}$ հաստատունով Լիպշիցի հատկությամբ օժտված ֆունկցիա է և քանի որ l-ը η հաստատունով Լիպշիցի հատկությամբ էր օժտված, ապա կունենաք որ h_i ֆունկցիաները բոլոր $i\in[M]$ համար $\frac{2\eta Q\sqrt{n}}{B}$ հաստատունով ըստ $f(x_i)$ -ի Լիպշիցի հատկություն ունի ցանկացած $W\in\mathcal{V}$ մատրիցայի համար։

Նկատենք որ թեորեմ 3-ի պայմանները բավարարված են և կիրառելով այն կունենանք՝

$$\underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^M}{\mathbb{E}} \sup_{\substack{f \in \mathcal{F} \\ W \in \mathcal{V}}} \sum_{i=1}^M \sigma_i g_{f,W}(z_i) \leq \frac{2\sqrt{2}\eta Q\sqrt{n}}{B} \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{Md}}{\mathbb{E}} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^d \sigma_{ij} f(x_i)$$

Վերջինս տեղադրենք (11)-ի մեջ և անհավասարության երկու կողմը բազմապատկենք B-ով, ապա ցանկացած $g \in G$ համար կունենանք՝

$$\mathbb{E}[Bg(z)] \leq \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} Bg(z_i) + \frac{4\sqrt{2}\eta Q\sqrt{n}}{M} \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{Md}}{\mathbb{E}} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} f(x_i) + 3B\sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}}$$

որտեղից էլ՝

$$L(\mathcal{T}, f, W) \leq \hat{L}(\mathcal{T}, f, W) + \frac{4\sqrt{2}\eta Q\sqrt{n}}{M} \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{Md}}{\mathbb{E}} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} f(x_i) + 3B\sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}} \quad \text{(12)}$$

որը տեղի ունի $\forall f \in \mathcal{F}$ և $\forall W \in \mathcal{V}$ ։ Քանի որ (12)-ը տեղի ունի $\forall f \in \mathcal{F}$ և $\forall W \in \mathcal{V}$, հետևաբար այն տեղի ունի նաև \hat{f} և \hat{W} -ի համար՝

$$L(\mathcal{T}, \hat{f}, \hat{W}) \leq \hat{L}(\mathcal{T}, \hat{f}, \hat{W}) + \frac{4\sqrt{2}\eta Q\sqrt{n}}{M} \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{Md}}{\mathbb{E}} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} f(x_i) + 3B\sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}} \quad \text{(13)}$$

Այժմ կատարենք հետևյալ նշանակումը՝

$$f^*, W^* = \operatorname*{argmin}_{f \in \mathcal{F}, W \in \mathcal{V}} L(\mathcal{T}, f, W)$$

Կիրառելով Յոֆդինգի անհավասարությունը՝ առնվազն $1-\frac{\delta}{2}$ հավանականությամբ տեղի ունի հետևյալը՝

$$\hat{L}(\mathcal{T}, f, ^*W^*) \leq L(\mathcal{T}, f, ^*W^*) + B\sqrt{\frac{\log \frac{2}{\delta}}{2M}}$$

Յաշվի առնելով որ $\hat{L}(\mathcal{T},\hat{f},\hat{W}) \leq \hat{L}(\mathcal{T},f,^*W^*)$ (13) անհավասարությունը կարող ենք գրել հետևյալ կերպ՝

$$L(\mathcal{T}, \hat{f}, \hat{W}) \leq L(\mathcal{T}, f, W^*) + \frac{4\sqrt{2}\eta Q\sqrt{n}}{M} \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{Md}}{\mathbb{E}} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} f(x_i) + 4B\sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}}$$
 (14)

Յեշտ է նկատել որ (14) տեղի ունի $\forall f \in \mathcal{F}$ և $\forall W \in \mathcal{V}$ համար՝

$$L(\mathcal{T}, \hat{f}, \hat{W}) \leq L(\mathcal{T}, f, W) + \frac{4\sqrt{2}\eta Q\sqrt{n}}{M} \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{Md}}{\mathbb{E}} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} f(x_i) + 4B\sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}}$$
 (15)

Յեշտ է նկատել, որ (15)-ը կարելի է գրել հետևյալ կերպ՝

$$L(\mathcal{T}, \hat{f}, \hat{W}) \le L(\mathcal{T}, f, W) + O\left(\eta Q \sqrt{n} \hat{\mathcal{R}}_{S}(\mathcal{F}) + B \sqrt{\frac{\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{M}}\right)$$
(16)

Կիրառելով պատահույթների միավորման բանաձևը՝ (16)-ը տեղի ունի առնվազն $1-\delta$ հավանականությամբ և լեմմայի ապացույցն ավարտված է։

Թեորեմ 4. Դիցուք δ -ն կամայական դրական թիվ t, իսկ l կորստի ֆունկցիան սահմափակ t B-ով t η hաստատունով Lիպշից hատկությամբ օժտված ֆունկցիա t: Այդ դեպքում առնվավն $1-\delta$ hավանականությամբ $\forall f\in\mathcal{F}$ ներկայացման ֆունկցիայի t $\forall W\in\mathcal{V}$ մատրիցայի hամար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝

$$L_k(\hat{f}) \leq \frac{m_{max}}{n\rho_{min}} L(\mathcal{T}, f, W) + O\left(\frac{\eta Q m_{max}}{\sqrt{n}\rho_{min}} \hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) + \frac{B m_{max}}{n\rho_{min}} \sqrt{\frac{\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{M}} + B\sqrt{\frac{k\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{n}}\right)$$

Ապացույց. Դիցուբ ունենք N հատ միմյանցից անկախ $\mathcal{T}_1,\mathcal{T}_2,...,\mathcal{T}_N$ առաջադրանքները ընտրված

$$\mathcal{P}(\mathcal{T} \mid |\mathcal{T}| = k)$$

բաշխումից և $\mathcal{T}=\cup_{i=1}^N\mathcal{T}_i$, որի հզորությունը հավասար է n-ի։ Ինչպես նաև ունենք M հատ օրինակների ուսուցման բազմությունը ընտրված $\mathcal{D}_{\mathcal{T}}$ բաշխումից՝

$$S = \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_M, y_M) | x_i \in \mathcal{X}, y_i \in \mathcal{T} \ \forall i \in [M]\}$$

Այժմ ֆիքսենք ցանկացած δ դրական թիվ։ Օգտվելով լեմմա 4-ից առնվազն $1-\frac{\delta}{2}$ հավանականությամբ տեղի ունի հետևյալ անհվասարությունը $f\in\mathcal{F}$ -ի և $W\in\mathcal{V}$ -ի համար՝

$$L(\mathcal{T}, \hat{f}, \hat{W}) \leq L(\mathcal{T}, f, W) + \frac{4\eta Q\sqrt{2n}}{M} \underset{\sigma \sim \{\pm 1\}^{Md}}{\mathbb{E}} \sup_{f \in \mathcal{F}} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{d} \sigma_{ij} f(x_i) + 4B\sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}}$$
 (17)

Յամաձայն լեմմա $\mathbf{3}$ -ի անհավասարության՝ \hat{f} -ի և \hat{W} -ի համար կունենանք՝

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(T_i, \hat{f}, \hat{W}_{T_i}) \le \frac{m_{max}}{n\rho_{min}} L(\mathcal{T}, \hat{f}, \hat{W})$$
(18)

որտեղ ρ_{max} և m_{max} մեծությունները սահմանված են համապատասխանաբար (7)-ի և (8)-ի միջոցով, իսկ $\hat{W}_{\mathcal{T}_i}$ մատրիցան կազմված է T_i առաջադրանբում մասնակցող դասերին համապատասխան \hat{W} մատրիցայի տողերից։

Միավորելով (17)-ը և (18)-ը՝ $\forall i \in [N]$ համար կունենանք՝

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(\mathcal{T}_i, \hat{f}, \hat{W}_{T_i}) \leq \frac{m_{max}}{n\rho_{min}} L(\mathcal{T}, f, W) + \frac{4\sqrt{2}\eta Q m_{max}}{\sqrt{n}\rho_{min}} \hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) + \frac{4Bm_{max}}{n\rho_{min}} \sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}}$$
 (19)

Յամաձայն $L(\mathcal{T}_i, \hat{f})$ սահմանման ակնհայտ է, որ՝

$$L(\mathcal{T}_i, \hat{f}) \le L(\mathcal{T}_i, \hat{f}, \hat{W}_{\mathcal{T}_i}) \tag{20}$$

Տեղադրելով (20)-ը (19) անհավասարության ձախ մասի մեջ կստանանք՝

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(\mathcal{T}_i, \hat{f}) \leq \frac{m_{max}}{n \rho_{min}} L(\mathcal{T}, f, W) + \frac{4\sqrt{2}\eta Q m_{max}}{\sqrt{n} \rho_{min}} \hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) + \frac{4B m_{max}}{n \rho_{min}} \sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}}$$
 (21)

Նկատենք որ (21) անհասարության ձախ մասը $\mathcal{T}_1,\mathcal{T}_2,...,\mathcal{T}_N$ առաջադրանքների Էմպիրիկ վերահսկիչ միջին կորուստն է \hat{f} ներկայացման համար`

$$\hat{L}_k(\hat{f}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} L(\mathcal{T}_i, \hat{f})$$
 (22)

Այժմ (22)-ը տեղադրենք (21)-ի մեջ՝

$$\hat{L}_k(\hat{f}) \le \frac{m_{max}}{n\rho_{min}} L(\mathcal{T}, f, W) + \frac{4\sqrt{2}\eta Q m_{max}}{\sqrt{n}\rho_{min}} \hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) + \frac{4Bm_{max}}{n\rho_{min}} \sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}}$$
 (23)

Յամածայն լեմմա 2-ի առնվազն $1-\frac{\delta}{2}$ հավանականությամբ \hat{f} ներկայացման համար տեղի ունի հետևյալը՝

$$\hat{L}_k(\hat{f}) \ge L_k(\hat{f}) - B\sqrt{\frac{k\log\left(\frac{2}{\delta}\right)}{2n}} \tag{24}$$

Կիրառելով պատահույթների միավորման բանաձևը՝ (23)-ից և (24)-ից հետևում է, որ առնվազն $1-\delta$ հավանականությամբ տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝

$$L_k(\hat{f}) \leq \frac{m_{max}}{n\rho_{min}}L(\mathcal{T}, f, W) + \frac{4\sqrt{n\eta}Qm_{max}}{\sqrt{n}\rho_{min}}\hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) + \frac{4Bm_{max}}{n\rho_{min}}\sqrt{\frac{\log\left(\frac{4}{\delta}\right)}{2M}} + B\sqrt{\frac{k\log\left(\frac{2}{\delta}\right)}{2n}}$$

Այսպիսով առնվազն $1-\delta$ հավանականությամբ $\forall f\in\mathcal{F}$ և $\forall W\in\mathcal{V}$ համար տեղի ունի հետևյալ անահվասարությունը և թեորեմը ամբողջությամբ ապացուցված է՝

$$L_k(\hat{f}) \leq \frac{m_{max}}{n\rho_{min}} L(\mathcal{T}, f, W) + O\left(\frac{\eta Q m_{max}}{\sqrt{n}\rho_{min}} \hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) + \frac{B m_{max}}{n\rho_{min}} \sqrt{\frac{\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{M}} + B\sqrt{\frac{k\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{n}}\right)$$

ጓետևանք 1. Դիցուք δ -ն կամայական դրական թիվ t, իսկ t կորստի ֆունկցիան սահմափակ t B-ով t η հաստատունով t իպշից հատկությամբ օժտված ֆունկցիա t: Բացի այդ $\mathcal{P}(\mathcal{T})$ և $\mathcal{D}_{\mathcal{T}}(c)$ -ն հավասարավանական tն, այդ դեպքում առնվավն t0 t0 հավասարավանական t1 t1 t2 մատրիցայի համար տեղի ունի հետևյալ անհավասարությունը՝

$$L_k(\hat{f}) \leq m_{max} L(\mathcal{T}, f, W) + O\left(\eta Q m_{max} \sqrt{n} \hat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) + B m_{max} \sqrt{\frac{\log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{M}} + B \sqrt{\frac{k \log\left(\frac{1}{\delta}\right)}{n}}\right)$$

Իսկ եթե $|\mathcal{C}| \to \infty$, ապա $m_{max} \to 1$:

Ապազույց. Յետևանքը անմիջապես ստացվում է թեորեմ 4-ից։

Փորձարարական արդյունքներ

Նկարագրենք այն փորձարկումները, որոնք իրականցրել ենք պարզելու համար, թե արդյոք միջին վերահսկիչ կորստի ընդհանրական սխալանքի գնահատականում մասնակցող քանակական մեծությունների միջև կապը արտահայտվում է իրական տվյալներում։ Մասնավորապես կարևոր է հասկանալ տվյալների ներկայցման առաջադրանքում մասնակցող դասերի տարբեր քանակների դեպքում ինչպես է փոխվելու էմպիրիկ միջին վերահսկից կորուստը ուսուցման մեջ չմասնակցող դասերից բաղկացած դասակարգման առաջդրանքների համար։

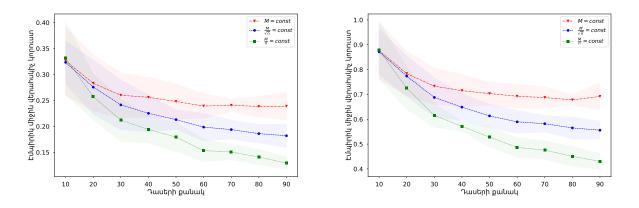
Տվյալների բազմության նկարագիրը

Փորձարկումների համար օգտագործել ենք CIFAR-100 տվյալների բազմությունը (տես [19])։ Այն 100 դասերից բաղկացած 60000 հատ 32×32 չափսի փոբր նկարներ պարունակող տվյալների բազմություն է։

Իրականացված փորձարկումների նկարագրությունը

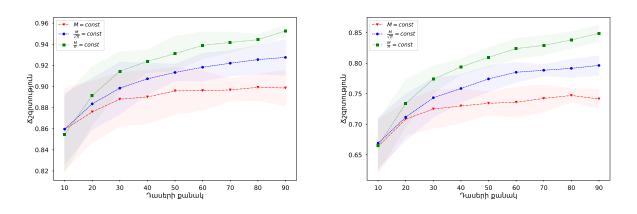
Նախապես պատահականորեն 10 դասեր ընտրվում են բոլոր հնարավոր 100 դասերից, որոնցից կազմվում են $k=2,\ k=5$ և k=10 դասեր պարունակող առաջադրանքներ։ Մնացած 90 դասերի նկարների օրինակները օգտագործվում են ներկայացումներ սովորելու համար։ Ներկայացումների ֆունկցիաների ընտանիքի համար օգտագործվել է ֆիքսված ճարտարապետություն ունեցող փաթույթային ցանցը։ Կարժեցումը կատարվում է 90 դասերից պատահական ընտրված առաջադրանքների համար։ Յավասարահավանական ընտրված դասերով ձևավորված առաջադրանքները տարբեր քանակությամբ դասեր են պարունակում՝ n=10-ից մինչև n=90։ Երբ դասերի քանակը 10 է ուսուցման նկարների քանակը՝ M=5000 և յուրաքանչյուր դասի համար 500 հատ նկար կա տվյայներում։ Վերժեցման տվյայների դասերի քանակի՝ n-ի, մեծացումից

կախված ուսուցման մեջ մասնակցող նկարաների քանակը՝ M-ը փոփոխվում է երեք տարբեր կախվածությամբ՝ հաստատուն, գծային և $\frac{M}{\sqrt{n}}$ -ը պահելով հաստատուն։



Նկ. 3: Ձախ պատկերում k=2, իսկ աջում k=5 քանակությամբ դասերից բաղկացած առաջադրանքի Էմպիրիկ միջին վերահսկիչ կորստի կախվածությունը ներկայացումների ցանցի վարժեցման ժամանակ օգտագործված դասերի քանակից:

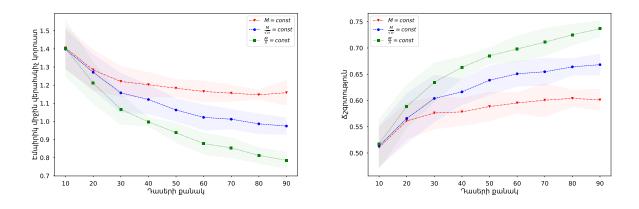
Նեյրոնային ցանցի յուրաբանչյուր վարժեցումից հետո հեռացվում է վերջին շերտը, իսկ մնացաց շերտերով անցկացվում են նկարները և նախավերջին շերտի ելբային արդյունբը համարվում է նկարի նոր ներկայացում։



Նկ. 4: Ձախ պատկերում k=2, իսկ աջում k=5 քանակությամբ դասերից բաղկացած առաջադրանքի ճշգրտության կախվածությունը ներկայացումների ցանցի վարժեցման ժամանակ օգտագործված դասերի քանակից:

Մեր դիտարկած փաթույթային ցանցի նախավերջին շերտը պարունակում է 512

հատ նեյրոններ, ուստի նկարների ներկայացումների վեկտորի չափողականությունը նույնպես 512 է։ Յուրաքանչյուր վարժեցված ցանցի միջոցով ստացված նկարների ներկայացումների վրա գծային դասակարգիչ է վարժեցվում ներկայացումներում չմասնակցող $k=2,\ k=5$ և k=10 քանակությամբ դասերից կազմված առաջադրանքների համար։



Նկ. 5: k=10 քանակությամբ դասերից բաղկացած առաջադրանքի ճշգրտության և Էմպիրիկ միջին վերահսկիչ կորստի կախվածությունը ներկայացումների ցանցի վարժեցման ժամանակ օգտագործված դասերի քանակից:

Արդյունբները

Ինչպես վերահսկիչ միջին կորստի սխալանքի գնահատականում, այնպես էլ CIFAR-100 տվյալների բազմության վրա իրականացված փորձարկումների արդյունքում, պարզվում է, որ վերահսկվող առաջադրանքի ուսուցման միջոցով ստացվող նկարների ներկայացումները այլ առաջադրանքներում օգտագործելու դեպքում հասարակ գծային դասկարգչի բարձր ճշգրտությունը կամ ցածր կորուստը էապես կախված է դասերի քանակից՝ n-ից։ Երբ ուսուցման օրինակների քանակը պահում ենք հաստատուն՝ M=5000, բայց մեծացնում ենք դասերի քանակը n-ը, ուսուցման մեջ չմասնակցող դասերից բաղկացած $k=2,\ k=5,\ k=10$ առաջադրանքների համապատասխանաբար $85.93,\ 66.38$ և 51.07 միջին ճշգրտությունները բարձանում են դառնալով՝ $89.85,\ 74.15$ և 60.11:

Աղյուսակ 1: M=const, $\frac{M}{\sqrt{n}}=const$ $\iota\iota$ $\frac{M}{n}=const$ դեպքերում միջին գծային դասակարգչի бշգրտությունների կախվածությունը n-ից $\iota\iota$ k-ից:

	M = const			$\frac{M}{\sqrt{n}} = const$		$\frac{M}{n} = const$			
	k=2	k = 5	k = 10	k=2	k = 5	k = 10	k=2	k=5	k = 10
n = 10	85.930	66.386	51.077	85.955	66.918	51.352	85.440	66.498	51.760
n = 20	87.590	70.856	56.126	88.350	71.168	56.594	89.130	73.404	58.875
n = 30	88.795	72.506	57.624	89.840	74.356	60.393	91.435	77.400	63.458
n = 40	89.005	73.002	57.835	90.725	75.866	61.643	92.385	79.386	66.309
n = 50	89.580	73.442	58.853	91.325	77.436	63.865	93.105	80.966	68.515
n = 60	89.610	73.614	59.526	91.820	78.522	65.085	93.895	82.396	69.817
n = 70	89.665	74.238	60.060	92.200	78.854	65.473	94.170	82.928	71.096
n = 80	89.920	74.724	60.410	92.545	79.166	66.401	94.430	83.810	72.518
n = 90	89.855	74.156	60.107	92.750	79.642	66.821	95.265	84.906	73.671

Այժմ ուշադիր ուսումնասիրենք միջին ճշգրտությունների աղյուսակը։ Երբ $\frac{M}{n}=const$ և n=30, ապա ուսուցման օրինակների քանակը հավասար է $\frac{M}{\sqrt{n}}=const$ և n=90 դեպքի ուսուցման օրիկնարի քանակին։ k=2, k=5 և k=10 քանակությամբ դասերից բաղկացած առաջադրանքների $\frac{M}{n}=const$ և n=30 դեպքի համապատասխանաբար 91.43, 77.40 և 63.45 ճշգրտությունները բարձրանում են $\frac{M}{\sqrt{n}}=const$ և n=90 ժամանակ՝ դառնալով 92.75, 79.64 և 66.82:

Եզրակացություն

Այս աշխատանքում տեսականորեն հիմնավորվեց վերահսկվող առաջադրանքի ուսուցմամբ ստացվող ներկայացումների միջոցով իրականացվող տրանսֆերային ուսուցման մեթոդը, որը լայն կիրառություններ ունի, այնպիսի խնդիրների տիրույթներում, որտեղ սահմանափակ քանակությամբ պիտակավորված տվյալներ կան։ Դուրս բերվեց միջին վերահսկիչ կորստի սխալանքի գնահատական, որտեղ ներակայցումների ուսուցման առաջադրանքում մասնակցող դասերի քանակը մեծ ազդեցություն ունի այլ առաջադրաքներում ընդհանրացման ժամանակ։ CIFAR-100 տվյալների վրա իրականցված փորձարկումները նույնպես հաստատեցին, որ դասերի քանակի շատությունը կարևոր է առավել պիտանելի և նոր առաջադրանքներում ընդհանրացվող ներկայացումներ սովորելու համար։

Յետագա աշխատանքները ուղղված կլինեն այլ տվյալների բազմության վրա աշխատանքում իրականացված նմանատիպ փորձարկումների միջոցով հետազոտել ներկայացումների առաջադրանքում մասնակցող դասերի քանակի և Էմպիրիկ միջին վերահսկիչ կորստի կախվածությունը։

Աշխատանքում իրակացված փորձարկումների ծրագիրը հասանելի է հետևյալ hwugtnվ`https://github.com/narek106/fine-tune-tj:

Գրականություն

- [1] S. Arora, H. Khandeparkar, M. Khodak, O. Plevrakis and N. Saunshin. *A Theoretical Analysis of Contrastive Unsupervised Representation Learning*. https://arxiv.org/abs/1902.09229, 2019.
- [2] S. Pan and Q. Yang. *A survey on transfer learning.* Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on, 22(10):1345–1359, 2010.
- [3] K. Weiss, T. M. Khoshgoftaar, and D. Wang. *A survey of transfer learning.* Journal of Big Data, vol. 9, no. 3, 2016.
- [4] C. Tan, F. Sun, T. Kong, W. Zhang, C. Yang, and C. Liu. *A survey on deep transfer learning.* https://arxiv.org/abs/1808.01974, 2018.
- [5] M. E. Peters, M. Neumann, M. Iyyer, M. Gardner, C. Clark, K. Lee, and L. Zettlemoyer. *Deep contextualized word representations.* NAACL, 2018.
- [6] Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., and Toutanova. *K. Bert: Pretraining of deep bidirectional transformers for language understanding.* arXiv preprint arXiv:1810.04805, 2018.
- [7] Logeswaran, L. and Lee, H. *An efficient framework for learning sentence representations.*In Proceedings of the International Conference on Learning Representations, 2018.
- [8] A. Krizhevsky, I. Sutskever and G. Hinton. *Imagenet classification with deep convolutional neural networks.* In Advances in neural information processing systems, pp. 1097–1105, 2012.
- [9] K. Simonyan and A. Zisserman. *Very deep convolutional networks for large-scale image recognition.* In ICLR, 2015
- [10] C. Szegedy, W. Liu, Y. Jia, P. Sermanet, S. Reed, D. Anguelov, D. Erhan, V. Vanhoucke, and A. Rabinovich. *Going deeper with convolutions*. In CVPR, 2015.
- [11] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun. *Deep residual learning for image recognition.* In Proceedings of CVPR, pages 770–778, 2016. arxiv.org/abs/1512.03385

- [12] Tomas Mikolov, Kai Chen, Greg Corrado, and Jeffrey Dean. *Efficient estimation of word representations in vector space.* ICLR Workshop, 2013.
- [13] J. Pennington, R. Socher, and C. D. Manning. *GloVe: Global vectors for word representation.* In EMNLP, 2014.
- [14] A. Razavian, H. Azizpour, J. Sullivan, and S. Carlsson. *CNN Features off-the-shelf: an Astounding Baseline for Recognition.* CoRR, abs/1403.6382, 2014.
- [15] M. Mohri, A. Rostamizadeh and A. Talwalkar. *Foundations of Machine Learning.* MIT press, 2018.
- [16] Shai Shalev-Shwartz and Shai Ben-David. *Understanding Machine Learning: From The-ory to Algorithms.* Cambridge University Press, New York, NY, USA, 2014.
- [17] A. Maurer. *A vector-contraction inequality for rademacher complexities.* In International Conference on Algorithmic Learning Theory, pp. 3–17. Springer, 2016.
- [18] J.V. Burke. Nonlinear Optimization. University of Washington, 2004.
- [19] A. Krizhevsky. *Learning multiple layers of features from tiny images.* Technical report, 2009.